

## (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局(43)国際公開日  
2004年4月29日 (29.04.2004)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2004/036197 A1

(51)国際特許分類<sup>7</sup>: G01N 21/896

(21)国際出願番号: PCT/JP2002/010838

(22)国際出願日: 2002年10月18日 (18.10.2002)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社  
キリンテクノシステム (KIRIN TECHNO-SYSTEM  
CORPORATION) [JP/JP]; 〒230-0052 神奈川県 横浜  
市 鶴見区生麦一丁目17番1号 Kanagawa (JP).

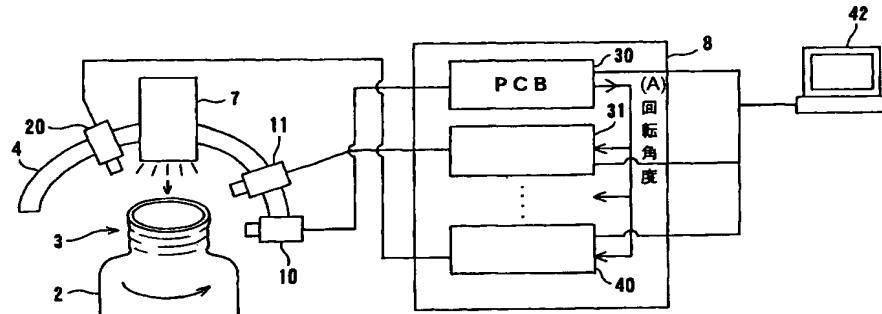
(72)発明者; および  
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 片山 薫

(KATAYAMA,Kaoru) [JP/JP]; 〒230-0052 神奈川県  
横浜市 鶴見区生麦一丁目17番1号 株式会社  
キリンテクノシステム 内 Kanagawa (JP). 石倉 徹  
(ISHIKURA,Toru) [JP/JP]; 〒230-0052 神奈川県 横  
浜市 鶴見区生麦一丁目17番1号 株式会社 キリ  
ンテクノシステム 内 Kanagawa (JP). 児玉 安三郎  
(KODAMA,Yasusaburo) [JP/JP]; 〒230-0052 神奈川  
県 横浜市 鶴見区生麦一丁目17番1号 株式会社  
キリンテクノシステム 内 Kanagawa (JP). 福地 博  
之 (FUKUCHI,Hiroyuki) [JP/JP]; 〒230-0052 神奈川  
県 横浜市 鶴見区生麦一丁目17番1号 株式会社  
キリンテクノシステム 内 Kanagawa (JP). 藤原 昭  
(FUJIWARA,Akira) [JP/JP]; 〒340-0052 埼玉県 草加  
市 金明町1170-14 藤トロニクス 株式会社 内  
Saitama (JP).

[続葉有]

(54) Title: GLASS BOTTLE INSPECTION DEVICE

(54)発明の名称: ガラス壜の検査装置



(A)...ROTATIONAL ANGLE

WO 2004/036197 A1

(57) Abstract: A glass bottle inspection device capable of detecting a defect at a predetermined position of a mouth part or the like of a glass bottle by picking up an image thereof. The glass bottle inspection device detects a defect of the glass bottle through the image processing by illuminating the glass bottle (2), and picking up the light from the glass bottle while rotating the glass bottle. The glass bottle inspection device comprises an illumination (7) disposed at a predetermined position with respect to the glass bottle, a plurality of CCD cameras (11-20) which are disposed around the glass bottle to pick up the images of particular parts of the glass bottle, an angle detecting means (10) for detecting the rotational angle to the reference position of the glass bottle, and an image processor (8) for processing the image obtained by the CCD cameras. The image processor records the information on the rotational angle detected by the angle detecting means correlated with the image picked up by each CCD camera.

(57) 要約: 本発明は、ガラス壜の壜口部等の特定位置にある欠陥を撮像により検出することができるガラス壜の検査装置に関する。本発明のガラス壜の検査装置は、ガラス壜(2)を照明しガラス壜を回転させつつガラス壜からの光を撮影して画像処理によりガラス壜の欠陥を検出する検査装置において、ガラス壜に対して所定の位置に配置され

[続葉有]



(74) 代理人: 渡邊 勇, 外(WATANABE,Isamu et al.); 〒160-0023 東京都 新宿区 西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

## — 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明細書

## ガラス壙の検査装置

## 技術分野

本発明は、ガラス壙の検査装置に係り、特にガラス壙の壙口部等の特定位置にある欠陥を撮像により検出することができるガラス壙の検査装置に関するものである。

## 背景技術

ガラス壙の製造に際して、壙口部の肉厚内にひび割れのような亀裂（クラック）が入ることがあり、この亀裂はビリと称されている。壙口部にビリが発生する箇所はある程度限られていて、代表的には壙口の天面付近に発生するロビリ、壙口のねじ山部に発生するねじビリ、壙口の首部に発生する首ビリがある。またビリには亀裂の方向によって、縦方向（略垂直方向）に延びる縦ビリ、横方向（略水平方向）に延びる横ビリ、斜め方向に延びる斜めビリがある。

上述したビリはガラス壙の破損の原因になるため壙口部を撮像することによりビリの有無を検出し、ビリがあるガラス壙を不良壙として排除するようにしている。

従来から、ガラス壙の壙口部を撮像してビリの有無を自動的に検査するガラス壙のビリ検査装置が知られている。このビリ検査装置は、ガラス壙の壙口部の周囲を囲むように配設された複数対の投光器と受光器とから構成されており、複数対の投光器と受光器とは、検査対象のガラス壙の壙口部に対してそれぞれ最適な位置に調整され配置関係にある。そして、各対をなす投光器と受光器とによりガラス壙からの反射光を受光し得られた信号を処理し、壙口部のビリを検出するようにしている。この場合、投光器からの投光は壙口部に入射し、ビ

リがある場合にはビリの亀裂面で反射して明るく光るため、この反射光を投光器と対をなす受光器で受光して所定値以上の明るさを有する部分があるか否かで壠口部のビリを検出している。

上述した従来のビリ検査装置は、ガラス壠の壠口部のビリを検査するため、複数の検査ステーションを備えており、検査用のスターホールはガラス壠を保持して円周上を搬送して複数の検査ステーションでガラス壠をインデックス（回転割出し）するようになっている。そして、複数の検査ステーションでは、ガラス壠を自転させつつ、それぞれロビリ、ねじビリ、首ビリ等の欠陥毎に専用に検査するようになっている。

上述した従来のビリ検査装置は、複数の検査ステーションを備え、各検査ステーション毎に複数対の投光器と受光器とを配置するという構成を採用しているため、検査対象であるガラス壠の品種が変更される型替え時には、各検査ステーション毎に複数対の投光器と受光器の配置関係を再調整しなければならないという問題点がある。すなわち、各検査ステーションにおける複数対の投光器と受光器の角度および高さを再調整するとともに受光器の感度等も再調整しなければならないという問題点がある。

また、壠口部にねじ山部を有したガラス壠においては、ねじ山部は複雑な曲面を有しているためにこのねじ山部においてビリと同様の反射光がある場合が多いので、このねじ山部がある領域から反射光があってもビリとは判定しないように処理している。そのため、ねじ山部及びねじ山部の上下の領域にビリがあっても検出されない。さらに、壠の合わせ目部分も縦方向に連続している曲面になっているためにこの部分においても、ビリと同様の反射光がある場合が多いため、この部分についても、ねじ山部と同様の処理を行っているため、この壠の合わせ目部分及びその周囲の領域にビリがあっても検出されない。すなわち、ガラス壠の特定部分では、CCDカメラで撮影した画像は、

正常なガラス壜であっても、欠陥があるガラス壜と同様な画像になってしまい、良壜と不良壜とを識別できないという問題点がある。また壜の成形時に生ずるねじ山部等における成形不良については、従来、検出が困難であった。

### 発明の開示

本発明は、上述の事情に鑑みなされたもので、検査対象であるガラス壜の品種が変更される型替え時において投光器と受光器の配置の配置を再調整する必要がなく、ねじ山部の上下の領域にある欠陥や壜の合わせ目部分の周囲にある欠陥等のガラス壜の特定位置にある欠陥を検出することができるとともに壜（特にねじ山部）における成形不良を検出することができるガラス壜の検査装置を提供することを目的とする。

上述した目的を達成するために、本発明の1態様は、ガラス壜を照明しガラス壜を回転させつつガラス壜からの光を撮影して画像処理によりガラス壜の欠陥を検出する検査装置において、ガラス壜に対して所定の位置に配置された照明と、ガラス壜の周囲に配置されガラス壜の特定部位を撮影する複数のCCDカメラと、ガラス壜の基準位置に対する回転角度を検出する角度検出手段と、CCDカメラにより得られた画像を処理する画像処理装置とを備え、前記画像処理装置は、前記角度検出手段により検出された回転角度情報を各CCDカメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴とするものである。

本発明によれば、ガラス壜に対して所定の位置に設置された照明からの光は、回転しているガラス壜に入射し、ガラス壜の特定部位（たとえば壜口部）を透過した透過光又はガラス壜の特定部位（たとえば壜口部）から反射した反射光を複数のCCDカメラにより撮影する。一方、回転しているガラス壜の基準位置に対する回転角度は角度検出

手段により検出する。そして、前記角度検出手段により検出された回転角度情報を各CCDカメラにより撮影された画像と対応させて所定の場所、たとえば当該画像中に記録しておく。したがって、本発明によれば、各CCDカメラにより撮影した画像は、ガラス壇の基準位置に対して何度の撮影角度のものかを知ることができる。

本発明の好ましい一態様は、前記回転角度情報は各CCDカメラにより撮影された画像中に書き込まれていることを特徴としている。

本発明の好ましい一態様は、前記画像処理装置は、前記回転角度情報を有した画像と予め作成され前記角度に対応した基準画像とを比較してガラス壇の特定部位にある欠陥を検出することを特徴としている。

本発明によれば、予め角度毎に基準画像を作成しておき、検査対象のガラス壇を撮影して得られた角度情報を有した実際の画像と前記基準画像とを比較することにより、ガラス壇の特定部位にある欠陥を検出することができる。したがって、欠陥がないガラス壇（良品壇）の画像に基づいて角度毎に基準画像を作成しておけば、得られた実際の角度毎の画像がこの基準画像と異なった領域があるか否かを判定することで、ガラス壇の特定部位の欠陥を検出することができる。

本発明の好ましい一態様は、前記基準画像は、予めガラス壇を撮影した画像のうち欠陥がないガラス壇の画像に基づいて作成されることを特徴としている。

本発明の好ましい一態様は、金型情報を各CCDカメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴としている。

本発明の好ましい一態様は、製造番号、製造ライン、製造日時等の製造に関連した情報を各CCDカメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴としている。

本発明の好ましい一態様は、検査結果を各CCDカメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴としている。

## 図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の第 1 の実施形態における検査装置を示す縦断面図である。

図 2 は、図 1 に示す検査装置の半球体の平面図である。

図 3 は、本発明の第 1 の実施形態における照明からの光の挙動を示す模式図である。

図 4 は、本発明の第 1 の実施形態における検査装置の画像処理装置と C C D カメラとの関係を示す模式図である。

図 5 は、角度情報と金型番号とが書き込まれた画像の一例を示す模式図である。

図 6 は、サンプルとなるガラス壙の画像を示す模式図である。

図 7 は、画素の明るさの分布を示す度数分布である。

図 8 は、良品のガラス壙の画像を示す模式図である。

図 9 は、ある特定の行における画素の明るさの分布を示すグラフ図である。

図 10 は、検査すべきガラス壙の画像における各画素の明るさ分布とテンプレートとの関係を示す図である。

図 11 A は明テンプレートを示す模式図であり、図 11 B は暗テンプレートを示す模式図である。

図 12 A は図 11 A に示す明テンプレートの各数値に基づいて画像化した明テンプレート画像を示し、図 12 B は図 11 B に示す暗テンプレートの各数値に基づいて画像化した暗テンプレート画像を示す。

図 13 は、本発明の第 2 の実施形態における検査装置の主要部を示す平面図である。

図 14 は、図 13 の A-A 線断面図である。

図 15 は、図 13 の B-B 線断面図である。

図16は、本発明の第2の実施形態における照明からの光の挙動を示す模式図である。

図17は、本発明の第2の実施形態における検査装置の画像処理装置とCCDカメラとの関係を示す模式図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明に係るガラス壠の検査装置の実施態様を図1乃至図7を参照して説明する。本発明のガラス壠の検査装置は、検査すべきガラス壠の特定部位として壠口部の場合を説明し、検査すべき欠陥が壠口部におけるビリ又はねじ山等における成形不良である場合を説明する。

検査対象となるガラス壠は、検査用のスタートイール（図示せず）に保持され、スタートイールの円周上の搬送経路に沿って搬送される。このスタートイールの円周上の搬送経路の途中の1つのステーション（第1検査ステーション）に、本発明に係るガラス壠の検査装置が配置されている。この第1検査ステーションにおいて、スタートイールにより搬送されるガラス壠がインデックス（回転割出し）され、本発明に係るガラス壠の検査装置によって壠口部におけるビリ又はねじ山等における成形不良が検出される。

図1は、本発明の第1の実施形態におけるガラス壠の検査装置を示す縦断面図である。図1に示すように、検査装置は、回転自在な回転台1に載置されたガラス壠2の壠口部3を覆うように配置された半球体4と、半球体4を支持する支柱5とを備えている。この半球体4の中心Oは、回転台1に載置されたガラス壠2の壠口部3と略一致するようになっている。半球体4は、上下動可能な摺動部材6を介して支柱5に取り付けられており、支柱5に対して上下動自在に構成されている。

図2は、図1に示す半球体4の平面図である。図1および図2に示

すように、半球体4の頂部、すなわち回転台1上のガラス壠2の壠口部3の天面の上方には、回転台1上のガラス壠2の壠口内に光を照射する照明7が設置されている。また、半球体4には、ガラス壠2の壠口部3を取り囲むように複数のCCDカメラ10～20が配置されている。これらのCCDカメラ10～20の光軸は、半球体4の中心O（ガラス壠2の壠口部3）から放射状に伸びる線上にある。

本実施形態においては、合計で11台のCCDカメラが配置されており、これらのうち1台のカメラ10は、回転台1に載置されたガラス壠2の壠口部3のねじ山を撮影してガラス壠2の所定の基準位置に対する回転角度を検出する角度検出専用カメラとなっている。図1に示すように、角度検出専用カメラ10は、その光軸の仰角が0°となるように配置されており、ガラス壠2の壠口部3のねじ山を水平方向から撮影するようになっている。

角度検出専用カメラ10以外のカメラ11～20は、壠口部3を様々な角度から撮影して壠口部3のビリを検査する検査用CCDカメラとなっている。本実施形態においては、各カメラの光軸の水平面への投射と角度検出専用カメラ10の光軸とのなす角が、25°（第1検査用CCDカメラ11、第2検査用CCDカメラ12）、59.5°（第3検査用CCDカメラ13）、140°（第4検査用CCDカメラ14、第5検査用CCDカメラ15）、185°（第6検査用CCDカメラ16）、220°（第7検査用CCDカメラ17）、260°（第8検査用CCDカメラ18）、296.5°（第9検査用CCDカメラ19）、326°（第10検査用CCDカメラ20）となるような位置に検査用CCDカメラ11～20がそれぞれ配置されている。

また、第1検査用CCDカメラ11の光軸の仰角は30°、第2検査用CCDカメラ12は0°、第4検査用CCDカメラ14は55°、第5検査用CCDカメラ15は15°、第6検査用CCDカメラ16

は45°、第7検査用CCDカメラ17は20°、第8検査用CCDカメラ18は35°、第10検査用CCDカメラ20は25°となっている。第3検査用CCDカメラ13および第9検査用CCDカメラ19は、半球体4の面上を上下に移動できるように構成されており、その光軸の仰角を自由に設定できるようになっている。

本実施形態において使用される各CCDカメラ10～20の画素数は64×64であり、0.4ミリ秒毎に1枚の画像を撮影することができるようになっている。例えば、1分間に300本のガラス壠を検査する場合、1本のガラス壠に対する処理時間は200ミリ秒となるが、この処理時間のうち100ミリ秒の間だけガラス壠の撮影をする場合には、1本のガラス壠に対して最大で250枚(=100/0.4)の画像を撮影することができる。ここで、検査装置によりガラス壠2の壠口部3の検査を行なっている間は、回転台1は回転しており、ガラス壠2を回転させた状態で各CCDカメラ10～20により同時にガラス壠2を撮影する。このように、ガラス壠2を回転させながら、ガラス壠2の撮影を繰り返し行なうことで、ガラス壠2の壠口部3を全周に亘って撮影することができる。

ここで、ガラス壠2の上方に設置された照明7からの光はガラス壠2の壠口内に入射し、図3に示すように、一部の光L<sub>A</sub>は壠口部3の内周面から壠口部3に入射する。壠口部3の内部にビリCがあった場合、この光L<sub>A</sub>は壠口部3の内部のビリCの亀裂面で反射し、この反射光L<sub>B</sub>は壠口部3の内部を透過して上述した検査用CCDカメラ11～20により撮影される。ビリCの亀裂面で反射した光L<sub>B</sub>は、他の部分を透過した光よりも明るく、そのため、CCDカメラで撮影した画像中では、ビリCに相当する部分は他の部分より明るい領域となる。検査装置に設けられた画像処理装置は、上述したCCDカメラ10～20により得られた画像からこの明るい領域を検出し、これをビリであると判定する。一方、壠口部3の内部にビリCがない場合には、

前記一部の光  $L_A$  は壜口部 3 の内周面から壜口部 3 に入射してそのまま壜口部 3 を透過する。この場合、ねじ山部等において成形不良があると、この成形不良部分からの光は、対応する CCD カメラには入射しない方向に散乱することになり、正常に成形されたねじ山部の画像と比べてうす暗くぼんやりとした画像となるため、この成形不良の欠陥を検出できる。

図 4 は、この画像処理装置と各 CCD カメラ 10 ～ 20 との関係を示す模式図である。図 4 に示すように、画像処理装置 7 は、それぞれの CCD カメラ 10 ～ 20 に対応して演算ボード 30 ～ 40 を備えており、これらの演算ボード 30 ～ 40 は対応する CCD カメラ 10 ～ 20 にそれぞれ接続されている。

角度検出専用カメラ 10 が接続された角度検出用演算ボード 30 には、予めガラス壜 2 のねじ山の螺旋の高さ位置と所定の基準位置に対するガラス壜 2 の回転角度との関係が記憶されている。角度検出用演算ボード 30 は、角度検出専用カメラ 10 により得られた画像からねじ山の螺旋の高さ位置を検出し、このねじ山の螺旋の高さ位置から前記関係に基づいて基準位置に対する撮影時のガラス壜 2 の回転角度を検出する。検出されたガラス壜 2 の回転角度の信号は、各検査用 CCD カメラ 11 ～ 20 に接続された演算ボード 31 ～ 40 に送られるようになっている。このように、角度検出専用カメラ 10 および角度検出用演算ボード 30 は、基準位置に対する撮影時のガラス壜の回転角度を検出する角度検出手段を構成している。

上述したように、各検査用 CCD カメラ 11 ～ 20 に接続された演算ボード 31 ～ 40 には、前記角度検出用演算ボード 30 から送られたガラス壜 2 の回転角度が送られ、各検査用 CCD カメラ 11 ～ 20 により撮影された各画像には、この回転角度が回転角度情報として書き込まれる。

次に、前述のように構成されたガラス壜の検査装置の作用を図 1 乃

至図4を参照して説明する。

上述したように、照明7からの拡散光は、回転台1に載置されたガラス壠2の壠口部3の上方から壠口内に入射する。壠口内に入射した拡散光は、放射状に拡散して壠口部3を透過する。そして、壠口部3を放射状に透過した透過光は、壠口部3の周囲に配置された全てのCCDカメラ(11個のCCDカメラ)10～20により同時に撮影される。このとき、1個のCCDカメラは、上述したように、角度検出専用カメラになっており、この角度検出専用カメラ10は壠口部3のねじ山を撮影することにより、基準位置に対する撮影時のガラス壠の回転角度を検出することができる。ねじ山の螺旋は1回転すると1ピッチ分だけ高さ位置が変化するため、予めねじ山の螺旋の高さ位置と基準位置に対する回転角度との関係を角度検出専用カメラ10の演算ボード30に記憶させておけば、角度検出専用カメラ10は撮影時の基準位置に対する角度を検出することができる。この基準位置としては、例えば、ねじ山の始まりである始端を基準位置(0°)とすればよい。

前記角度検出専用カメラ10を基準とすれば、この角度検出専用カメラ10に対する各検査用CCDカメラ11～20の相対位置は予め定まっているため、角度検出専用カメラ10の演算ボード30により検出された回転角度は、基準位置を相対的にずらして考えることで、各検査用CCDカメラ11～20が壠口部3を撮影したときの回転角度としても用いることができる。このため、本実施形態では、各検査用CCDカメラ11～20により撮影された各画像には、角度検出専用カメラ10の角度検出用演算ボード30から送られた回転角度が書き込まれている。

回転台1によってガラス壠2を回転させながら、壠口部3を透過した透過光を所定時間毎に撮影し多数の画像を得る。そして、全ての画像には上述した撮影時の角度情報が書き込まれている。

一方、ガラス壙成形機は多数の金型を備えており、これら金型を用いて多数の壙を同時成形することが行なわれている。成形されたガラス壙の性状（肉厚や微妙な形状等）は金型に大いに依存していることが知られている。また、ガラス壙の壙口部のビリの発生も金型に依存する。そのため、本発明の検査装置で得た画像中には、ガラス壙がどの金型で成形されたかがわかる金型番号の情報も書き込まれている。金型番号はガラス壙の壙底に形成された凸状の符号を読み取る金型番号読み取り装置により検出できるものであり、金型番号読み取り装置からの信号は各検査用 CCD カメラ 11～20 の演算ボード 31～40 に入力され、各画像中に金型番号が書き込まれるようになっている。また、各画像中に製造番号等の製造に関連した情報が書き込まれるようになっている。図 5 は、上述のようにして得られた回転角度情報と金型番号とが書き込まれた画像の一例を示す模式図である。なお、検査結果、例えばガラス壙の良否を各画像中に書き込んでもよい。

次に、角度情報と金型番号等が書き込まれた各画像と、ガラス壙の検査前に予め作成してあったテンプレートと称される基準画像とを比較し、ガラス壙の壙口部にビリがあるか否かを検査する。この場合、基準画像（テンプレート）は角度毎および金型番号毎に用意されており、各検査用 CCD カメラで得られた画像中に書き込まれた角度情報および金型番号と対応した基準画像が選定されて、この選定された基準画像と検査対象のガラス壙の画像とが比較される。

次に、基準画像（テンプレート）の作成方法について説明する。

基準画像（以下、適宜テンプレートという）を作成する工程は、大きく分けて 3 つの工程から構成される。すなわち、テンプレートの作成に使用される複数のガラス壙を各 CCD カメラにて撮影する撮影工程、撮影工程によって撮影された画像群の中から不良品のガラス壙の画像を排除して良品のガラス壙の画像を選別する画像選別工程、そして、画像選別工程により選別された画像に基づいてテンプレートを

作成する画像作成工程である。以下、各工程について順に説明する。

### (1) 撮影工程

本実施形態において実施される撮影工程の基礎データは次の通りである。

- ①サンプルに使用されるガラス壙の本数 100本
- ②金型番号M1～M8
- ③角度A1～A8 (A1: 0～45°, A2: 45～90°, ..., A8: 315～360°)
- ④ガラス壙1本当りの撮影枚数 100枚

サンプルとなる100本のガラス壙は検査用のスターホイールにより検査ステーションに搬送され、検査ステーションに備えられている第1乃至第10検査用CCDカメラ11～20にて撮影される。撮影された画像は、各検査用CCDカメラ11～20の演算ユニット30～40に接続されたコンピュータ42(図4参照)に送られ、これらの画像に基づいて以下に述べる工程がコンピュータ42により行われる。

以下、第1検査用CCDカメラ11、金型番号M1、角度A1に対応したテンプレートを作成する例について説明する。

上述のように、1本のガラス壙に対して100枚の画像が撮影されるので、100本のガラス壙に対して合計10,000枚の画像が第1検査用CCDカメラ11により撮影される。100本のガラス壙のうち、金型番号M1により成形されたガラス壙が3本である場合、この金型番号M1によって成形されたガラス壙の画像数は3本×100枚=300枚である。したがって、まず、金型番号M1により成形されたガラス壙の画像300枚が10,000枚の中から抽出される。さらに、この300枚の画像の中から、角度A1において撮影された画像が抽出される。本実施形態では、角度A1において35枚の画像が撮影されるようになっている。したがって、金型番号M1、角度A

1に対応したテンプレートの作成には35枚の画像が選定される。

## (2) 画像選別工程

基準画像となるテンプレートを作成する際に、サンプルとして使用される複数のガラス壜の中に不良品が含まれていると、ビリに基づく光を含んだ形のテンプレートが作成されることになる。このように、本来、光るべきでない部位からの明るい光を含んだ画像に基づいてテンプレートが作成されてしまうと、その部位にビリが存在するガラス壜を不良品と判断することができなくなってしまう。このような理由から、テンプレートを作成する前工程として、テンプレートに使用される複数の画像から不良品のガラス壜の画像を排除する作業が行われる。

画像選別工程では、撮影工程により選定された複数の画像に基づいて、画像を構成する画素毎の明るさの分布を示す度数分布が作成される。図6は、サンプルとなるガラス壜の画像を示す模式図である。図7は、画素の明るさの分布を示す度数分布である。図6において符号50は明部を示す。図7において、度数分布の縦軸は画素の個数を表し、横軸は明るさ(0~255)を表す。

図6に示すように、各CCDカメラ11~20の画像は縦64個×横64個の画素群から構成されている。この画素数は適宜調整することができる。この例の場合、1枚の画像は $64 \times 64$ の画素に分解することができる。そして、分解された画素群の中から1行1列目の画素が画像ごとにグラフ上にプロットされる。このようにして1行1列目の画素が35枚の画像についてグラフ上に順次プロットされると、図7に示すような、1行1列目の画素の明るさの分布を表す度数分布を得ることができる。この度数分布は1行1列目から64行64列目まで作成される。

次に、得られた度数分布毎に明るさのばらつき度合いを示す標準偏差 $\sigma$ が計算される。この標準偏差 $\sigma$ は一般的な統計的手法により求め

られる。そして、例えば、 $\pm 2\sigma$  の範囲内に画素の明るさが分布する場合は良品のガラス壜の画像と判断されるように検出基準を設定する。サンプルとなるガラス壜が総て良品である場合には、総ての画素の明るさはほぼ平均値  $X$  付近に分布することになる。したがって、図 7 に示すように、総ての画素は  $\pm 2\sigma$  の範囲内に存在することになる。この場合、画像は排除されず、35枚の総ての画像がテンプレート作成に使用される。

一方、あるガラス壜にビリが存在する場合、このビリの存在を示す画像の部位 60 は極端に明るくなる（図 6 参照）。そうすると、度数分布には、図 7 に示すように、この部位 60 に対応する明るさの画素の個数 61 が  $+2\sigma$  の右側の領域にプロットされることになる。そして、このような画素を有する画像にはビリが撮影されていると判断される。また同様に、極端に暗い部位がある場合は、この部位に対応する明るさの画素の個数は  $-2\sigma$  の左側の領域にプロットされることになる。そして、このような画素を有する画像には成形不良のねじ山等が撮影されていると判断される。そして、これらの画像はテンプレートの作成に使用される画像から排除される。なお、本実施形態では統計学的手法を用いて画像選別工程を行っているが、これに限らず、排除すべき画像を特定できるものであれば他の手法を用いてもよい。例えば、撮影工程により得られた複数の画像を金型別、角度別にディスプレイ上に表示し、オペレータがディスプレイ上の画像を目視することにより不良品のガラス壜の画像を選別してもよい。

### （3）画像作成工程

画像作成工程では、上述した画像選別工程により選別された複数の画像に基づいて、テンプレートとなる基準画像が作成される。この画像作成工程について図 8 乃至図 10 を参照して説明する。図 8 は良品のガラス壜の画像を示す模式図である。図 9 は、ある特定の行における画素の明るさの分布を示すグラフ図である。図 10 は検査すべきガ

ラス壙の画像の各画素の明るさ分布とテンプレートとの関係を示す図である。

本実施形態におけるテンプレートは、画像の画素行ごとに作成される。まず、ある画素行を特定する。例えば、図8において、第3行を特定したとする。次に、この特定した画素行を列方向（図8の横方向、1、2、3・・・64の方向）に走査して、各画素が有する明るさをグラフに表す。具体的には、画素の明るさ度合いを縦軸とし、画素の列番号を横軸として、特定した画素行上の各画素をグラフ上にプロットしていく。図8に示すように、第3行の画素は暗部70の領域に位置するため、この第3行の各画素をグラフ上にプロットしたときに描かれる線は、ほぼ明るさ0付近に位置する直線となる。

一方、例えば、第10行の画素を特定した場合、この行の各画素をプロットしたときに描かれる線は図9に示すT1のようになる。即ち、第10行では、ねじ山部からの光によって形成された明部50が走査されるので、この明部50に対応する画素は高い明るさ度合いを示すことになる。

さらに、総ての画像について、同一行の各画素が同一グラフ上にプロットされる。つまり、本実施形態では、35枚の画像がテンプレートの作成に使用されるので、図9に示すように、35本の線群（図9では4本の線T1～T4のみを示す）からなる明るさの分布図が作成される。このようにして、1行から64行までの総ての行について明るさの分布図が作成される。

そして、これらの線群によって画定された最大領域がテンプレートとすべき領域となる。即ち、図10に示すように、列ごとの最大値（最大の明るさ）を示す点を結んで得られる線を明テンプレートラインT<sub>max</sub>とし、列ごとの最小値（最小の明るさ）を示す点を結んで得られる線を暗テンプレートラインT<sub>min</sub>とする。そして、明テンプレートラインT<sub>max</sub>と暗テンプレートラインT<sub>min</sub>とによって囲

まれた領域が求めるべき基準画像（テンプレート）となる。つまり、明テンプレートライン $T_{max}$ と暗テンプレートライン $T_{min}$ との間には、最大の明るさと最小の明るさの間の範囲が列方向に連続して形成される。このようにして、金型番号M1、角度A1において、64個のテンプレートが作成される。

このようなテンプレートの作成作業は、金型番号M1～M20、角度A1～A8について行われるので、 $64 \times 20 \times 8 = 10,240$ 個のテンプレートが第1検査用CCDカメラ11に対して与えられる。つまり、それぞれの検査用CCDカメラ11～20は、金型、角度、画素行ごとのテンプレートを有することになる。上述したように、ガラス壙の性状やビリの発生具合などは金型に大きく依存するため、各金型に対応したテンプレートを作成することによってビリ又はねじ山等における成形不良の検出精度を高めることができる。

次に、上述の方法で得られた基準画像（テンプレート）と検査対象のガラス壙から得られた画像とを比較して壙口部におけるビリ又はねじ山等における成形不良があるか否かを判定する方法について説明する。

まず、画像に付与された角度情報や金型番号などの各種情報に基づいて、検査対象となる画像と同一の条件（金型、角度など）の下で作成されたテンプレートが比較対象として選定される。次に、検査すべきガラス壙の画像が画素行ごとにテンプレートと比較される。具体的には、ある特定の画素行における列方向の明るさ分布を示す線がテンプレートと比較される。そして、図10に示すように、検査すべきガラス壙の明るさ度合いを示す線S1がテンプレートの良品領域（明テンプレートライン $T_{max}$ と暗テンプレートライン $T_{min}$ とによって囲まれた領域）内に縦て存在すれば、このガラス壙は良品と判定される。

一方、符号S2に示すように、線の一部がテンプレートの良品領域

からはみ出す場合、このガラス壠は不良品と判断される。そして、総ての画素行をテンプレートと比較したときに少なくとも1つの行において不良品と判定された場合には、このガラス壠には、壠口部においてビリ又はねじ山等において成形不良が存在すると判定される。

このような検査は各角度A1～A8において行われるので、例えば、角度A1においてビリ又は成形不良が存在しないと判断された場合であっても、角度A2においてビリ又は成形不良が存在すると判断されることもある。本実施形態では、複数の角度(A1～A8)においてビリ又は成形不良の検出が行われるため、従来の検査装置に比べてビリ又は成形不良の検査精度を高めることができる。

上述のように作成された64個のテンプレートは、さらに、2次元的(平面的)な2枚の明テンプレート及び暗テンプレートに集約することができる。図11Aは明テンプレートを示す模式図であり、図11Bは暗テンプレートを示す模式図である。以下、図10及び図11Aを参照して明テンプレートの作成工程を説明する。

図10に示すように、ある特定の行の明テンプレートライン $T_{max}$ が有する明るさ度合いは、列ごとに0～255の範囲内で数値化することができる。そして、これらの明るさ度合いを示す各数値を、図11Aに示す64行×64列の区画からなる表の対応する行にプロットする。例えば、n行の明テンプレートライン $T_{max}$ のm列が有する明るさ度合いを示す数値は、表のn行m列に位置する区画にプロットされる。ここで、図11Aでは、0～255の明るさ度合いを16進法で表している。

1行から64行までの明テンプレートライン $T_{max}$ の明るさ度合いが総て表にプロットされると、最終的に、図11Aに示すような1枚の明テンプレートが作成される。図11Bに示す暗テンプレートも、明テンプレートと同様の工程により暗テンプレートライン $T_{min}$ に基づいて作成される。このようにして得られた明テンプレート及

び暗テンプレートによって、基準画像を構成する各画素の最大の明るさと最小の明るさの範囲が決定される。すなわち、図11A及び図11Bに示す例では、 $n$ 行 $m$ 列に位置する画素についての最小の明るさと最大の明るさの範囲は0.2から0.8までの範囲となる。なお、図12Aは図11Aに示す明テンプレートの各数値に基づいて画像化した明テンプレート画像を示し、図12Bは図11Bに示す暗テンプレートの各数値に基づいて画像化した暗テンプレート画像を示す。

上述した説明においては、二次元的（平面的）な2枚の明テンプレート及び暗テンプレートを作成するに際して、行毎に各画素が有する明るさを数値化する例を説明したが、行毎ではなく各画素毎に各画素の明るさの度合いを数値化することによっても二次元的な2枚の明テンプレート及び暗テンプレートを作成することができる。

次に、上記工程により得られた2枚の明テンプレート及び暗テンプレートを用いて検査対象となるガラス壜に壜口部におけるビリ又はねじ山等における成形不良があるか否かを判定する方法について説明する。まず、検査対象となるガラス壜の画像の特定の行が列方向（横方向）に走査され、その行が持つ各画素の明るさが数値化される。次に、その行の1列から64列までの各画素の明るさが、明テンプレート及び暗テンプレートによって決定された最大の明るさと最小の明るさの範囲（以下、良品範囲という）内に存在するか否か判断される。この工程は1行から64行までの総ての行について行われる。

そして、検査対象となる画像を構成する総ての画素の明るさが良品範囲内に存在すれば、ガラス壜には壜口部におけるビリまたはねじ山等における成形不良が存在しないと判定される。一方、明るさが良品範囲から許容値以上外れた画素が規定数以上存在すれば、その画像は不良品のガラス壜の画像と判断され、そのガラス壜には壜口部におけるビリまたはねじ山等における成形不良が存在すると判定される。なお、不良品の判断基準となる良品範囲からの許容値および画素

の個数の規定値は、達成すべき検査精度に応じて設定することができる。例えば、ある画像中の隣接する所定個数の画素が良品範囲外の明るさを有する場合には、その画像を不良品のガラス壠の画像と判断するようにしてもよい。

図1乃至図12A, 12Bに示す実施形態においては、ガラス壠の壠口内部を照明し、壠口部を透過した透過光からビリ又は成形不良を検出するように構成している。この構成によれば、横方向に延びる横ビリや斜めに延びる斜めビリは完全に検出できる。また垂直方向に延びる縦ビリについても大部分のものは検出できるが、縦ビリの亀裂面が壠の軸心から半径方向に延びる方向と完全に一致している場合には、壠口部を透過する透過光は亀裂面に平行に進行していくために縦ビリを検出できない可能性がある。そのため、第2の実施形態においては、スターホイールの円周上の搬送経路の途中に第2検査ステーションを設け、この第2検査ステーションに反射光で縦ビリを検出するガラス壠の検査装置を配置している。なお、第2の実施形態においても、図1乃至図12A, 12Bに示す透過光を用いた検査装置を第1検査ステーションに設置していることは勿論である。

次に、縦ビリを検出するガラス壠の検査装置を図13乃至図16を参照して説明する。

図13は縦ビリを検出する検査装置の主要部を示す平面図、図14は図13のA-A線断面図、図15は図13のB-B線断面図である。図13乃至図15に示すように、この検査装置は、ガラス壠2の壠口部3を覆うように配置された半球体104を備えている。この半球体104の中心Oは、ガラス壠2の壠口部3と略一致するようになっている。半球体104の側部、すなわちガラス壠2の壠口部3の側方には、ガラス壠2の壠口部3に光を照射する第1の照明107aが設置されている。また、半球体104には、ガラス壠2の壠口部3を取り囲むように複数のCCDカメラ110～119が配置されている。こ

これらのCCDカメラ110～119の光軸は、半球体104の中心O（ガラス壠2の壠口部3）から放射状に伸びる線上にある。

本実施形態においては、合計で10台のCCDカメラが配置されており、これらのうち1台のカメラ110は、ガラス壠2の壠口部3のねじ山を撮影してガラス壠2の回転角度を検出する角度検出専用カメラとなっている。図15に示すように、角度検出専用カメラ110は、その光軸の仰角が0°となるように配置されており、ガラス壠2の壠口部3のねじ山を水平方向から撮影するようになっている。半球体104の角度検出専用カメラ110に対向する側面には第2の照明107bが配置されており、この第2の照明107bによりガラス壠2の壠口部3のねじ山を照明するようになっている。この第2の照明107bから発される光は赤外光となっており、第1の照明107aから発される光と干渉しないようになっている。また、角度検出専用カメラ110は、第2の照明107bから発された赤外光のみを受光するようになっている。

角度検出専用カメラ110以外のカメラ111～119は、壠口部3を様々な角度から撮影して壠口部3のビリを検査する検査用CCDカメラとなっている。本実施形態においては、各カメラの光軸の水平面への投射と角度検出専用カメラ110の光軸とのなす角が、90°（第1検査用CCDカメラ111）、130°（第2検査用CCDカメラ112）、150°（第3検査用CCDカメラ113）、180°（第4検査用CCDカメラ114）、220°（第5検査用CCDカメラ115、第6検査用CCDカメラ116）、260°（第7検査用CCDカメラ117）、305°（第8検査用CCDカメラ118）、317°（第9検査用CCDカメラ119）となるような位置に検査用CCDカメラ111～119がそれぞれ配置されている。

また、第1検査用CCDカメラ111の光軸の仰角は40°、第2

検査用CCDカメラ112は35°、第3検査用CCDカメラ113は0°、第4検査用CCDカメラ114は50°、第5検査用CCDカメラ115は40°、第6検査用CCDカメラ116は10°、第7検査用CCDカメラ117は35°、第8検査用CCDカメラ118は35°、第9検査用CCDカメラ119は0°となっている。

ここで、図16に示すように、第1の照明107aからの光L<sub>c</sub>は、ガラス壠2の壠口部3の外周面から壠口部3に入射する。壠口部3の内部にビリ（縦ビリ）Cがあった場合、この光L<sub>c</sub>は壠口部3の内部のビリCの亀裂面で反射し、この反射光L<sub>d</sub>は壠口部3の内部を透過して上述した検査用CCDカメラ111～119により撮影される。ビリCの亀裂面で反射した光L<sub>d</sub>は、他の部分を透過した光よりも明るく、そのため、CCDカメラ111～119で撮影した画像中では、ビリCに相当する部分は他の部分より明るい領域となる。検査装置に設けられた画像処理装置は、上述したCCDカメラ111～119により得られた画像からこの明るい領域を検出し、これをビリであると判定する。一方、壠口部3の内部にビリCがない場合には、第1の照明107aからの光L<sub>c</sub>は壠口部3の外周面から壠口部3に入射してそのまま壠口部3を透過するか、または壠口部3の外周面で反射する。この場合、ねじ山部等において成形不良があると、この成形不良部分からの光は、対応するCCDカメラには入射しない方向に散乱することになり、正常に成形されたねじ山部の画像と比べてうす暗くぼんやりとした画像となるため、この成形不良の欠陥を検出できる。前記画像処理装置の構成は、上述の第1の実施形態における検査装置の画像処理装置と同様であるので、ここでは説明を省略する。

次に、前述のように構成されたガラス壠の検査装置の作用を図13乃至図16を参照して説明する。

第2の照明107bからの赤外光は、回転台1に載置されたガラス壠2の壠口部3の側方から壠口部3に入射し、壠口部3を透過する。

壌口部3を透過した赤外光は、第2の照明107bに対向して設けられた角度検出専用カメラ110により撮影される。上述の第1の実施形態と同様に、この角度検出専用カメラ110が壌口部3のねじ山を撮影することにより、撮影時の基準位置に対する撮影時のガラス壌の回転角度を検出することができる。

一方、第1の照明107aからの拡散光は、回転台1に載置されたガラス壌2の壌口部3に入射する。検査用CCDカメラ111～119は、ガラス壌2の壌口部3から反射した光を撮影する。この場合、壌口部3の内部にビリがあると、壌口部3の外周面から壌口内部に入射した光はビリの亀裂面で反射した後に、この反射光は壌口部3を透過してCCDカメラ111～119により撮影される。

前記角度検出専用カメラ110を基準とすれば、この角度検出専用カメラ110に対する各検査用CCDカメラ111～119の相対位置は予め定まっているため、角度検出専用カメラ110により検出された回転角度は、基準位置を相対的にずらして考えることで、各検査用CCDカメラ111～119が壌口部3を撮影したときの回転角度としても用いることができる。このため、本実施形態では、各検査用CCDカメラ11～119により撮影された各画像には、角度検出専用カメラ110により検出された回転角度が書き込まれている。そして、第1の実施形態と同様に、基準画像（テンプレート）と検査対象のガラス壌から得られた画像とを比較して壌口部にビリがあるか否かを判定する。

ここで、図17に示すように、第1検査ステーションにおける検査装置の画像処理装置8の演算ボード30～40と、第2検査ステーションにおける検査装置の画像処理装置108の演算ボード130～139とを、例えばイーサネット141でホストコンピュータ142に接続して上述した基準画像を作成してもよい。すなわち、各検査装置のCCDカメラ10～20, 110～119により撮影された画像

をホストコンピュータ142に送り、これらの画像に基づいてホストコンピュータ142により基準画像を作成することもできる。

これまで本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されず、その技術的思想の範囲内において種々異なる形態にて実施されてよいことは言うまでもない。

以上説明したように、本発明によれば、ガラス壠を照明しガラス壠を回転させつつガラス壠からの光を撮影する際に、角度検出手段により検出された回転角度情報を各CCDカメラにより撮影された画像に対応させて所定の場所に記入しておくことができる。したがって、本発明によれば、各CCDカメラにより撮影した画像は、ガラス壠の基準位置に対して何度の撮影角度のものかを知ることができる。

また本発明によれば、予め角度毎に基準画像を作成しておき、検査対象のガラス壠を撮影して得られた角度情報を有した実際の画像と前記基準画像とを比較することにより、ガラス壠の特定部位にある欠陥を検出することができる。したがって、欠陥がないガラス壠（良品壠）の画像に基づいて角度毎に基準画像を作成しておけば、得られた実際の角度毎の画像がこの基準画像と異なった領域があるか否かを判定することで、ガラス壠の特定部位の欠陥を検出することができる。これにより、検査対象であるガラス壠の品種が変更される型替え時に、投光部である照明と受光部であるCCDカメラとの配置関係を再調整する必要がなく、型替え時の調整時間を飛躍的に短縮することができる。また、ねじ山を有したガラス壠におけるねじ山部にあるビリ等の欠陥や壠の合わせ目部分にあるビリ等の欠陥などのように、ガラス壠の特定部位にある欠陥を検出することができる。

#### 産業上の利用の可能性

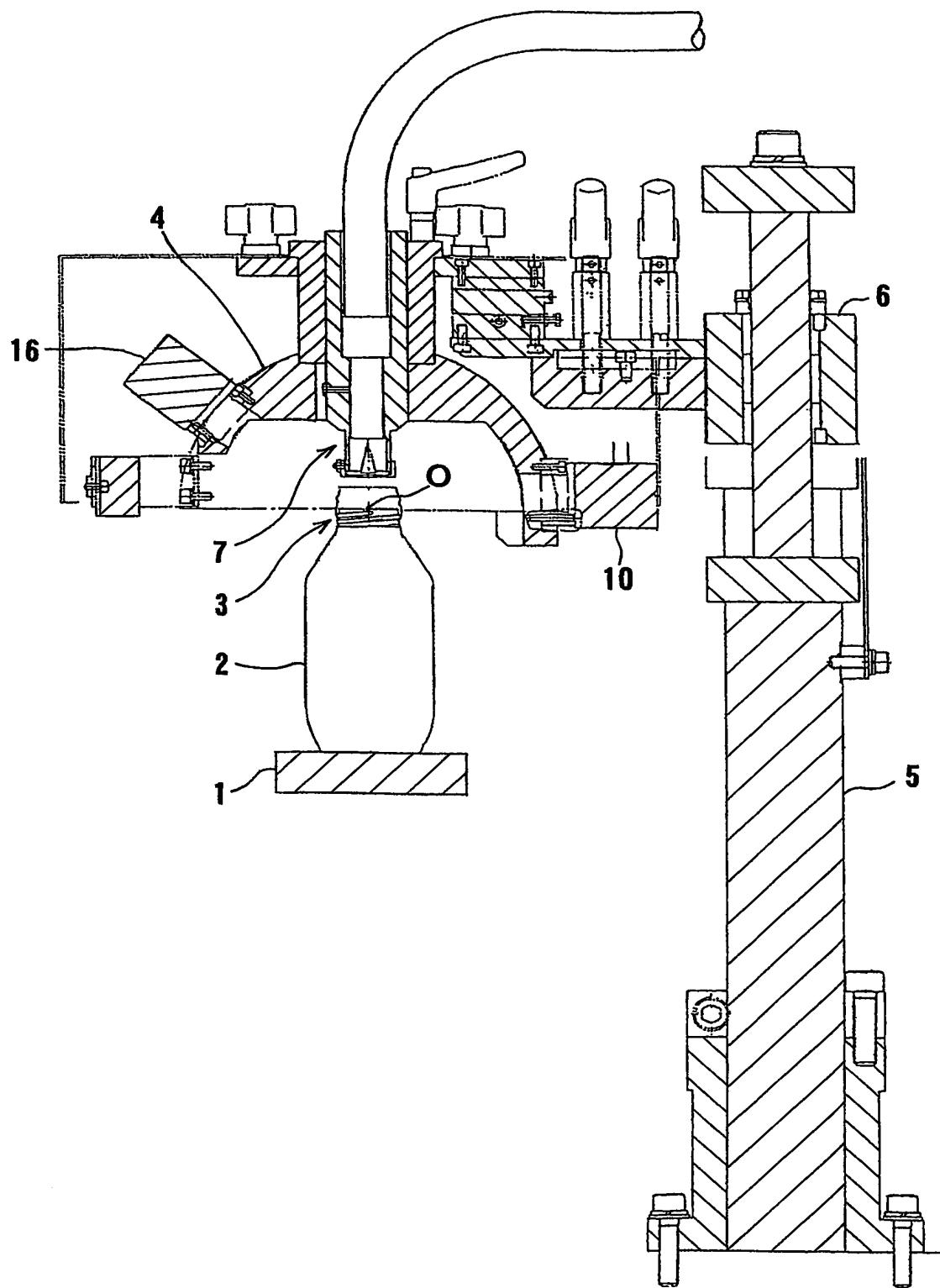
本発明は、ガラス壠の壠口部等の特定位置にある欠陥を撮像により検出することができるガラス壠の検査装置に好適に利用可能である。

## 請求の範囲

1. ガラス壜を照明しガラス壜を回転させつつガラス壜からの光を撮影して画像処理によりガラス壜の欠陥を検出する検査装置において、ガラス壜に対して所定の位置に配置された照明と、ガラス壜の周囲に配置されガラス壜の特定部位を撮影する複数のCCDカメラと、ガラス壜の基準位置に対する回転角度を検出する角度検出手段と、CCDカメラにより得られた画像を処理する画像処理装置とを備え、前記画像処理装置は、前記角度検出手段により検出された回転角度情報を各CCDカメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴とするガラス壜の検査装置。
2. 前記回転角度情報は各CCDカメラにより撮影された画像中に書き込まれていることを特徴とする請求項1記載のガラス壜の検査装置。
3. 前記画像処理装置は、前記回転角度情報を有した画像と予め作成され前記角度に対応した基準画像とを比較してガラス壜の特定部位にある欠陥を検出することを特徴とする請求項1又は2記載のガラス壜の検査装置。
4. 前記基準画像は、予めガラス壜を撮影した画像のうち欠陥がないガラス壜の画像に基づいて作成されることを特徴とする請求項3記載のガラス壜の検査装置。

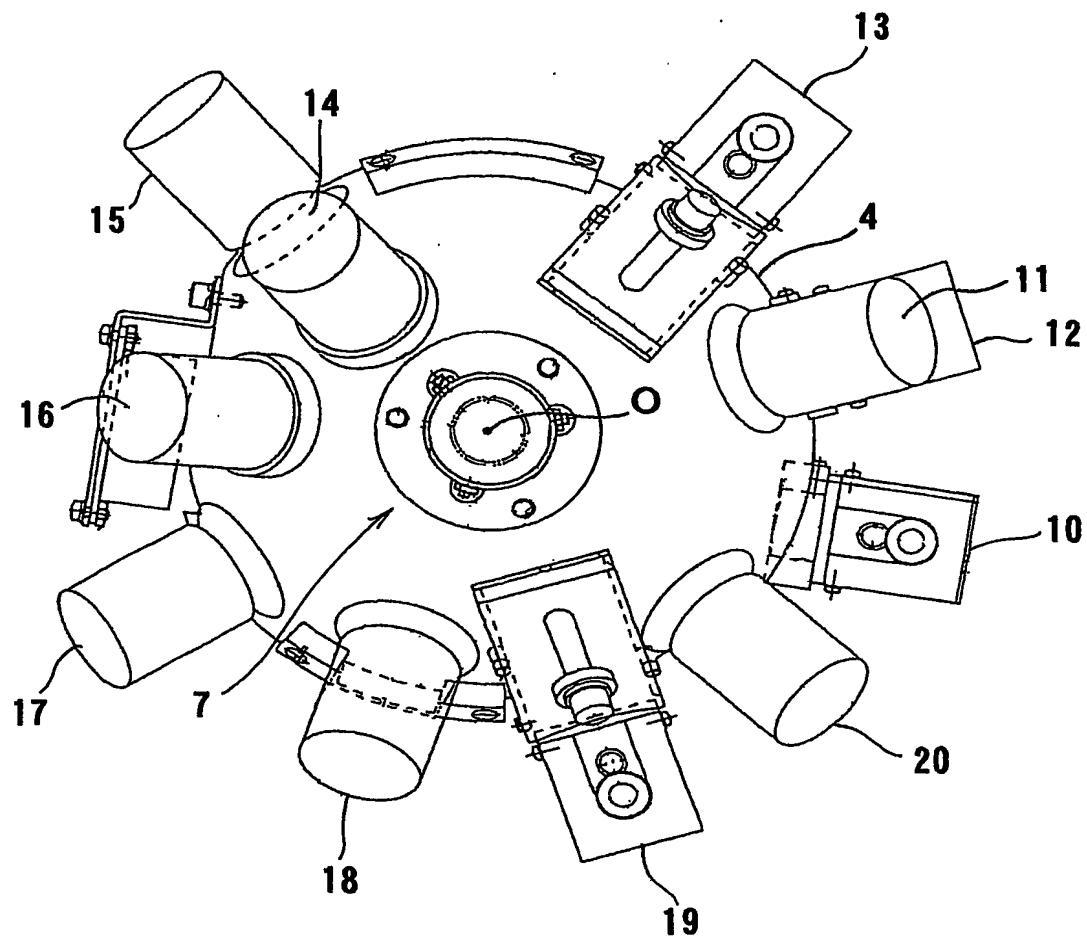
5. 金型情報を各 C C D カメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のガラス壠の検査装置。
6. 製造番号、製造ライン、製造日時等の製造に関連した情報を各 C C D カメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載のガラス壠の検査装置。
7. 検査結果を各 C C D カメラにより撮影された画像に対応させて記録しておくことを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載のガラス壠の検査装置。

1/16  
F / G. 1



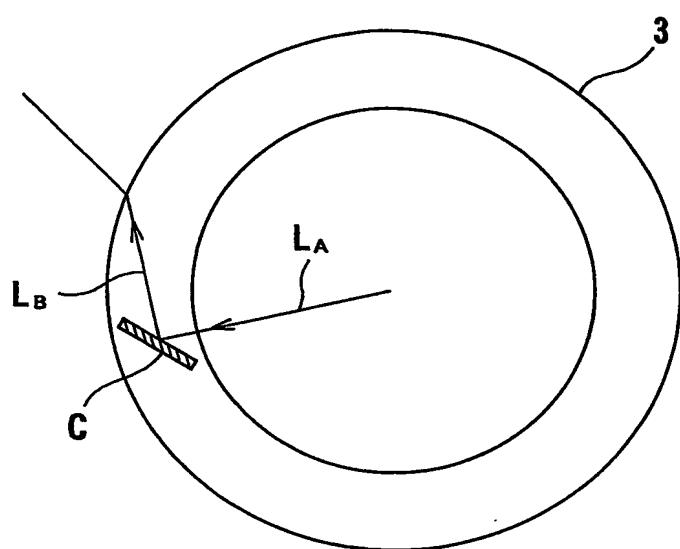
2/16

F / G. 2



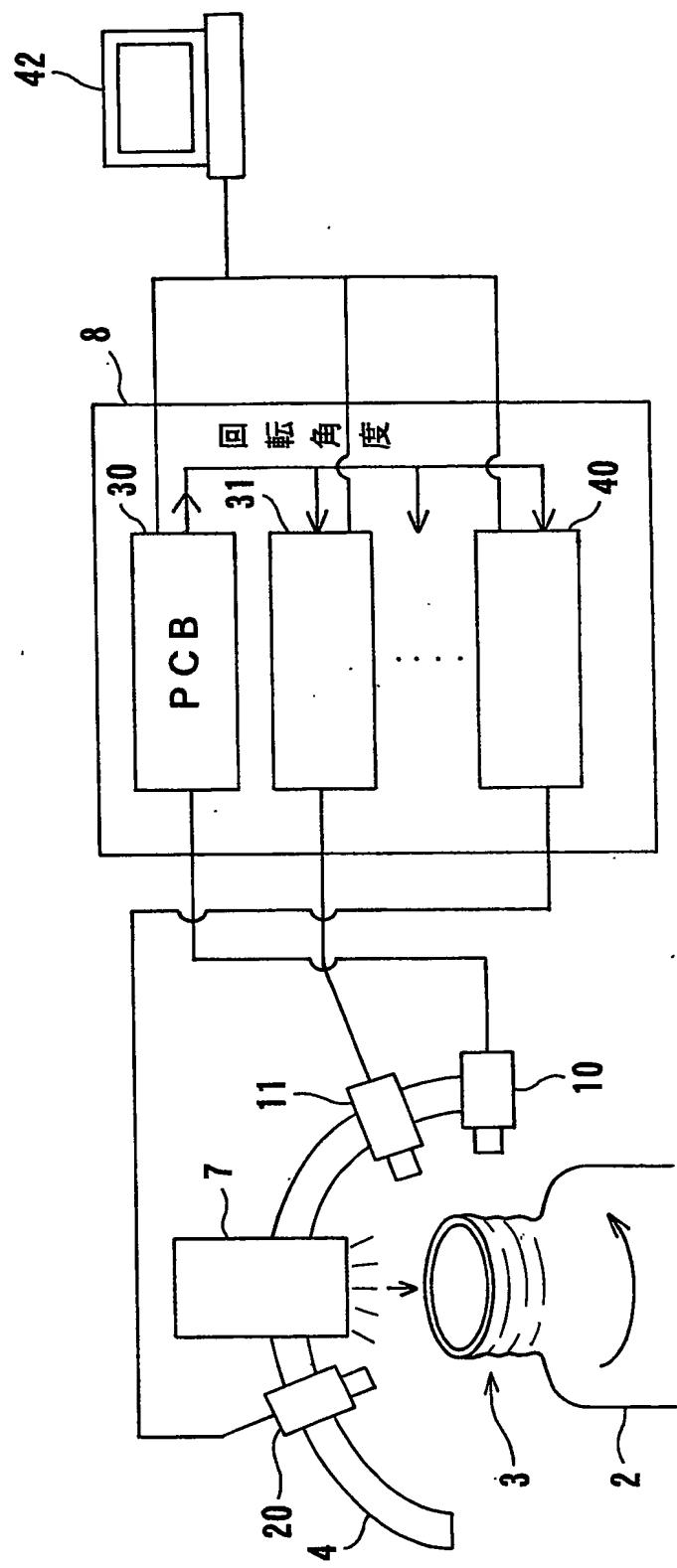
3/16

F / G. 3



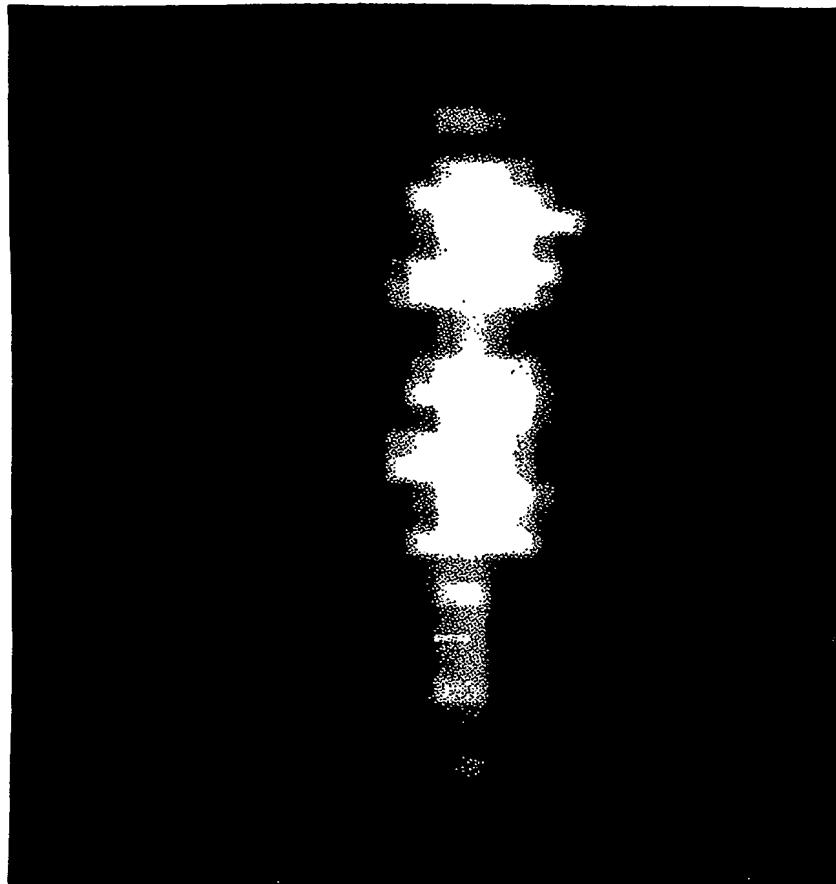
4/16

FIG. 4



5/16

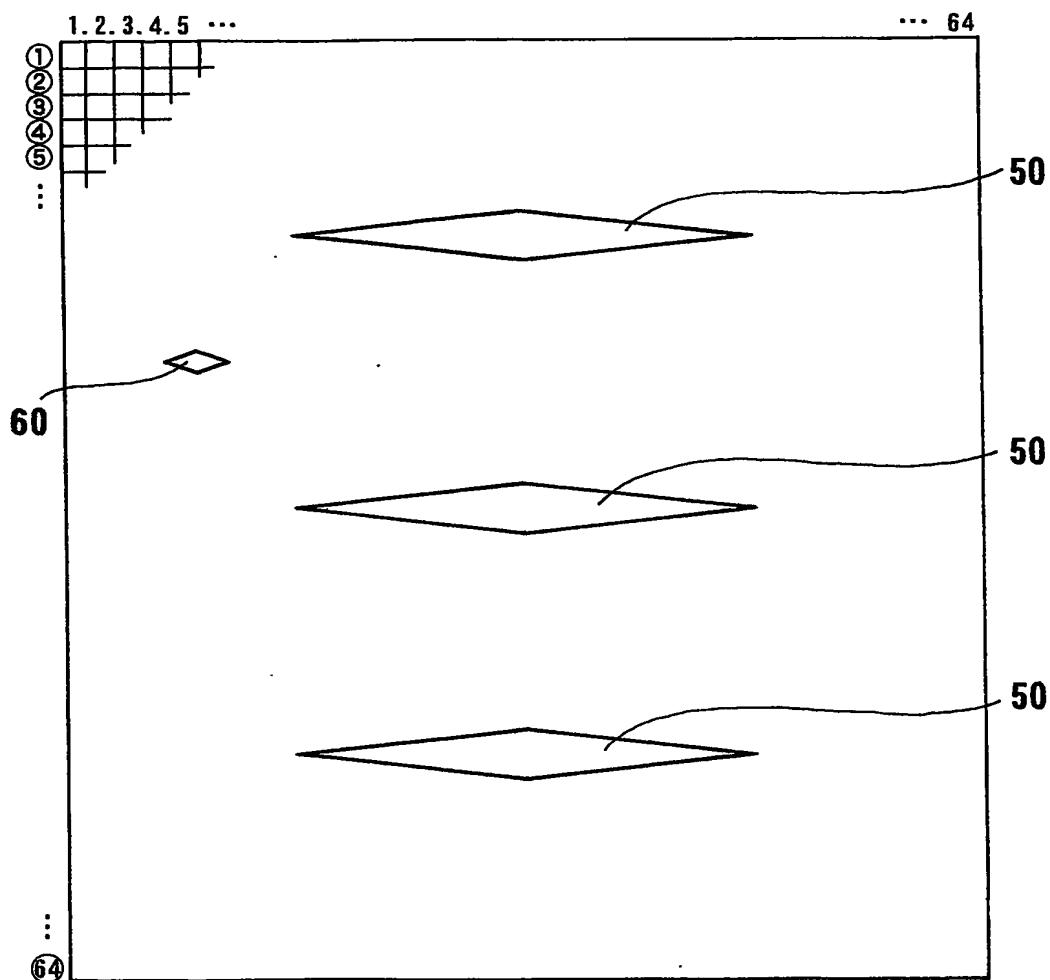
F / G. 5



壇番号	3
画像番号	20
角度情報	1 (0° ~45° )
金型番号	2

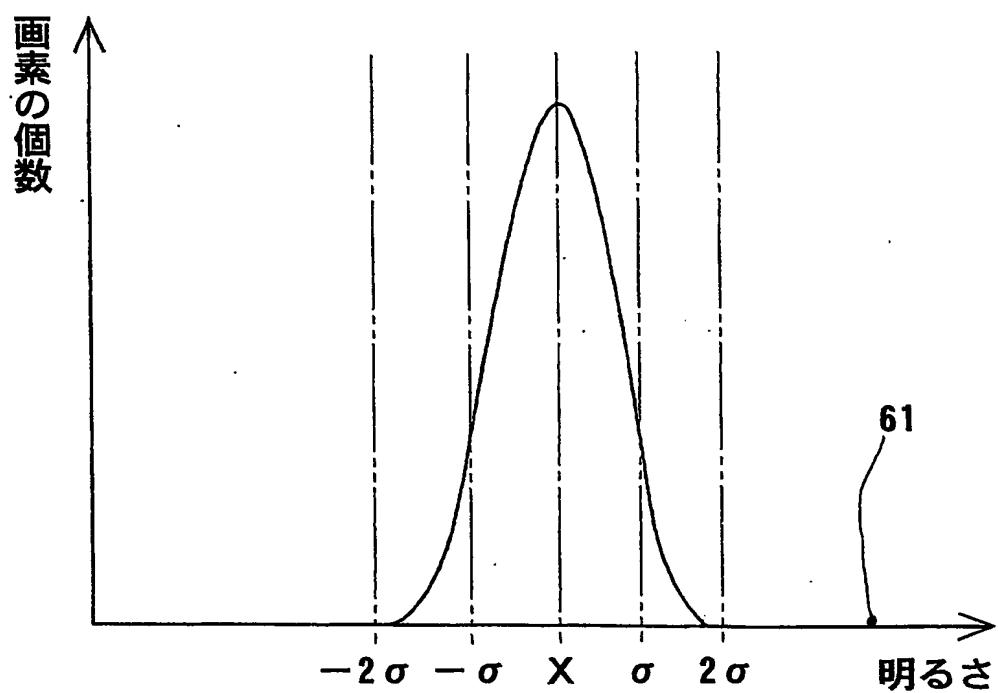
6/16

## F / G. 6



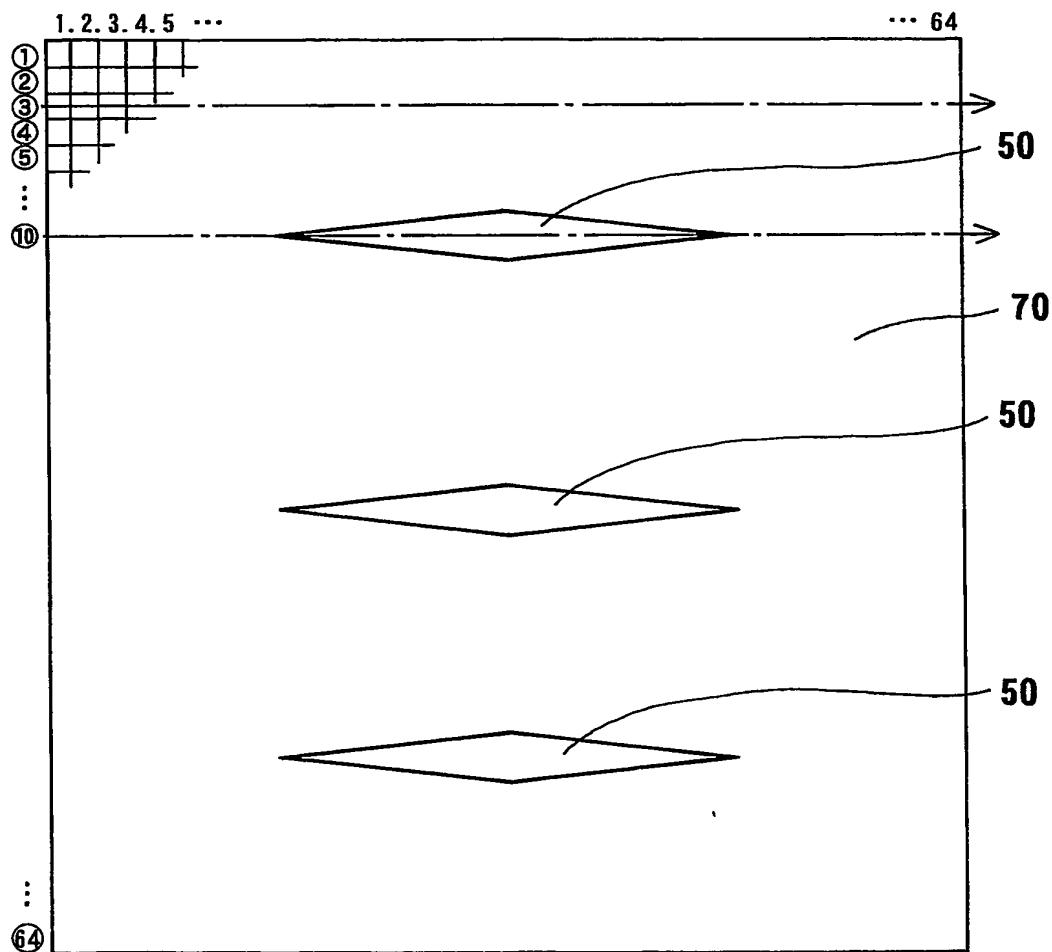
7/16

FIG. 7

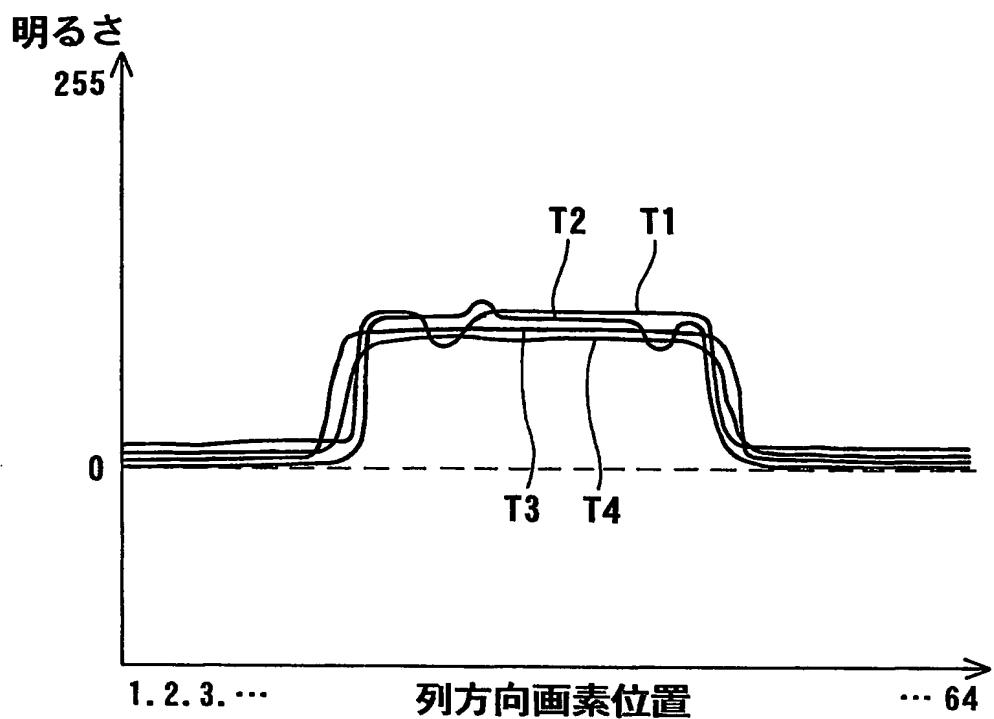


8/16

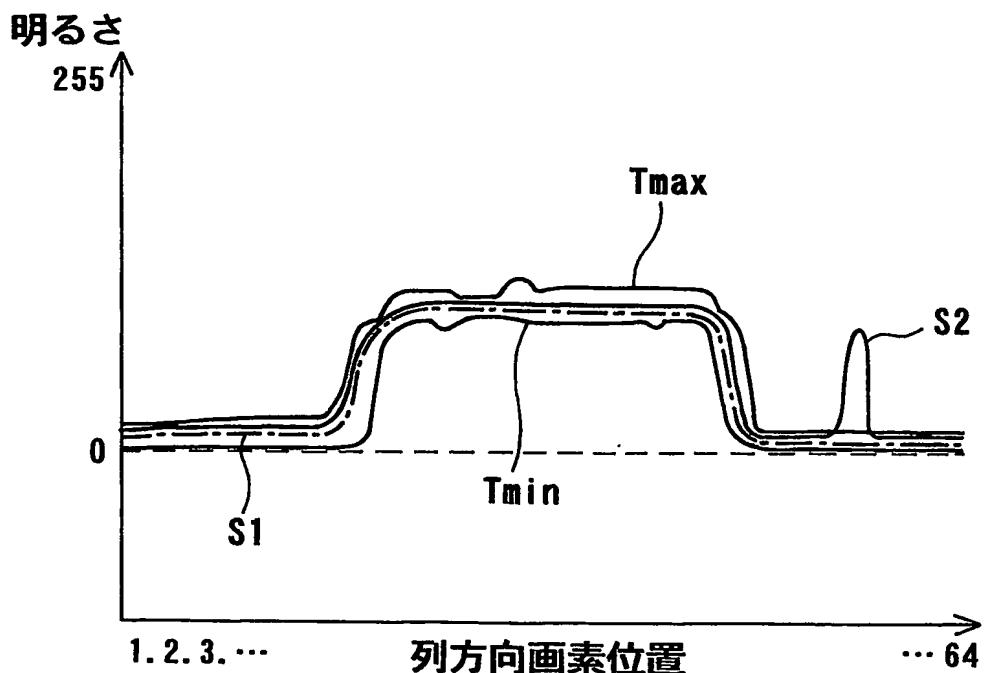
## F / G. 8



9/16  
F / G. 9



F / G. 10



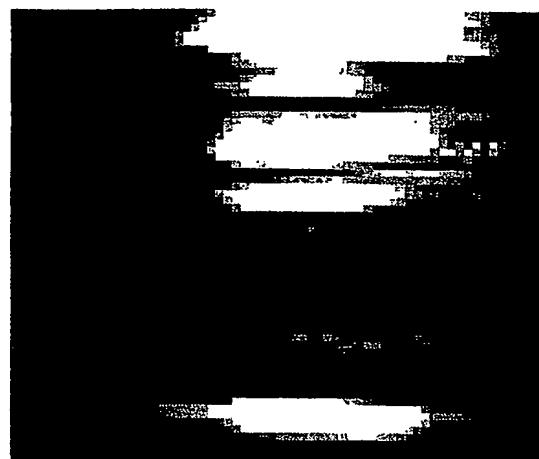
10/16

FIG. 11A

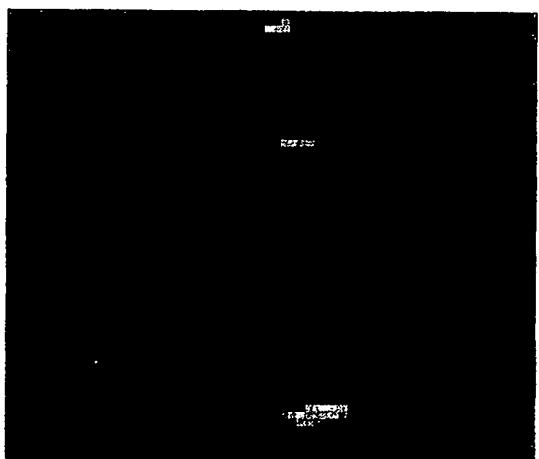
FIG. 11B

11/16

*F / G. 12 A*



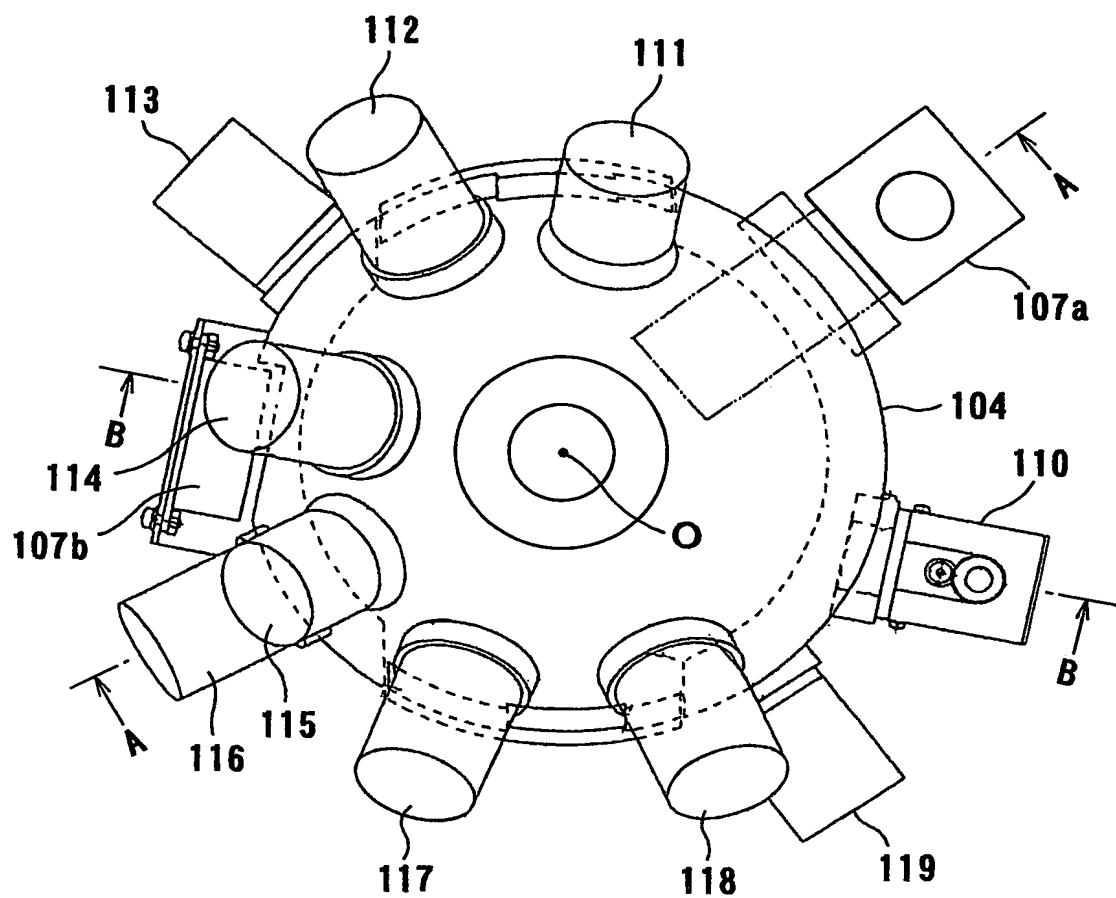
*F / G. 12 B*



BEST AVAILABLE COPY

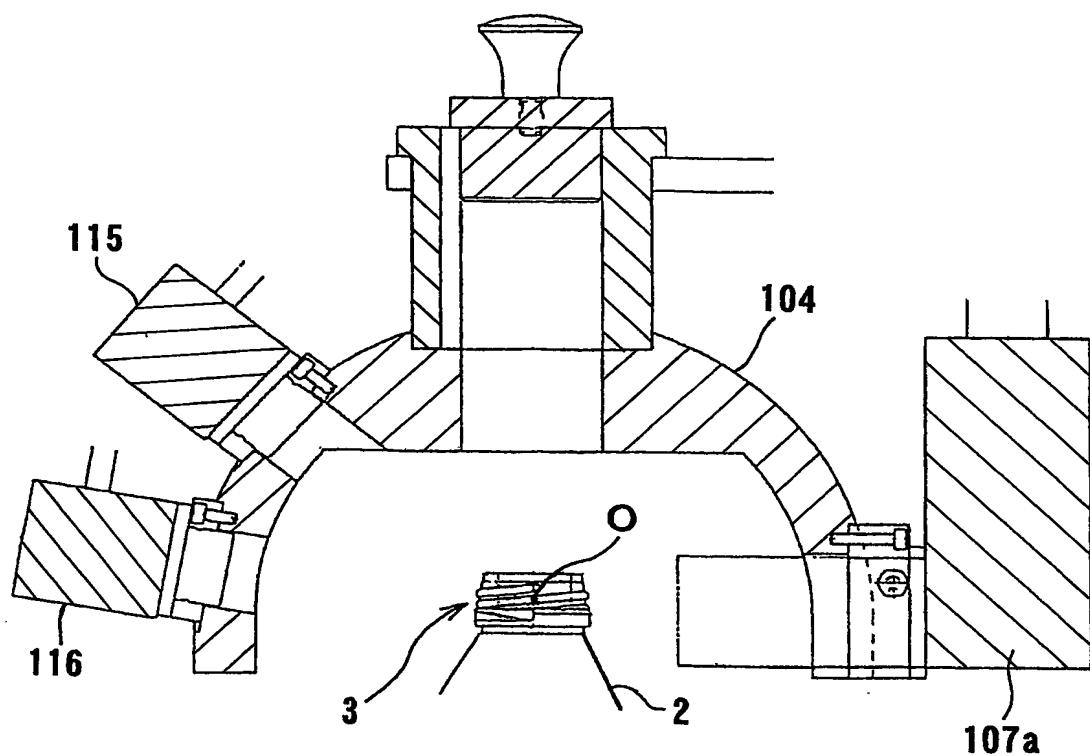
12/16

## FIG. 13



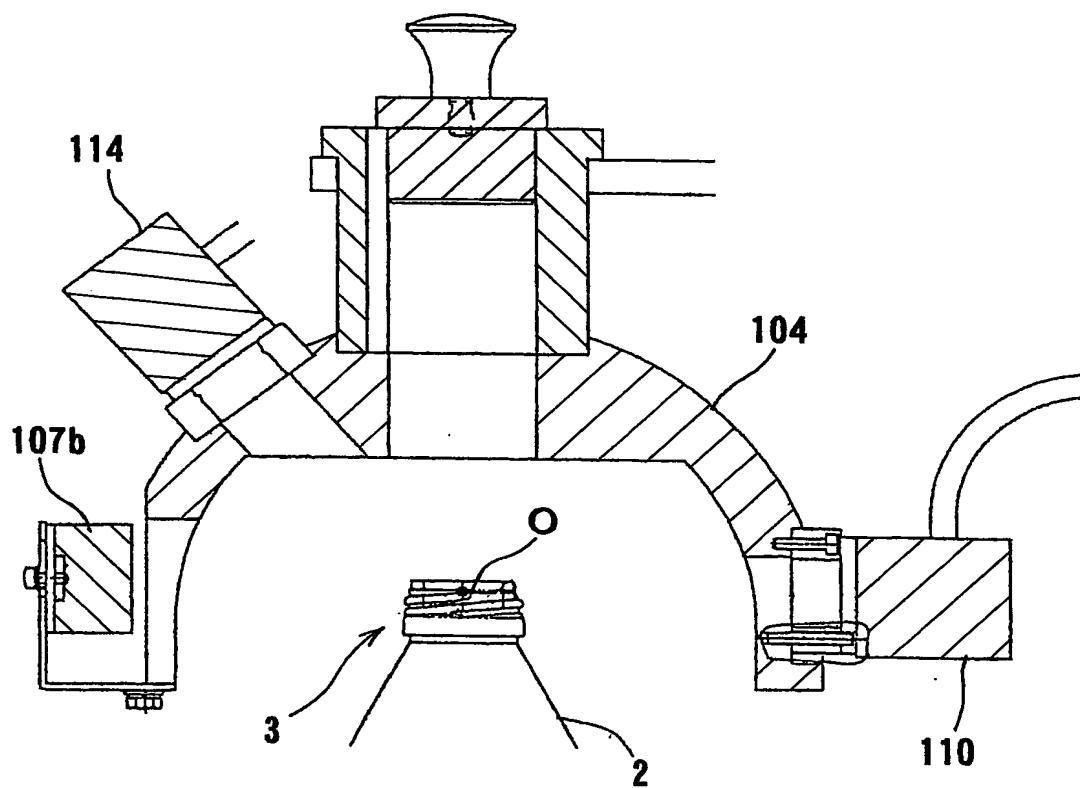
13/16

FIG. 14



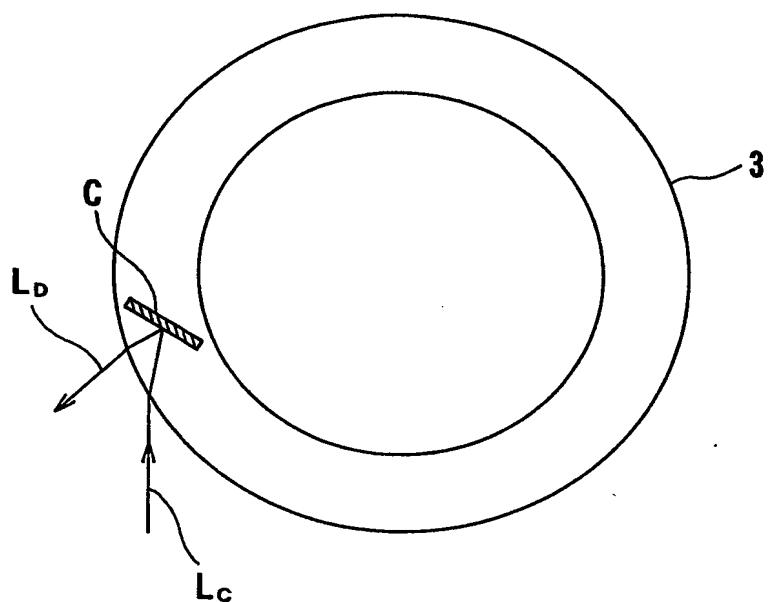
14/16

FIG. 15



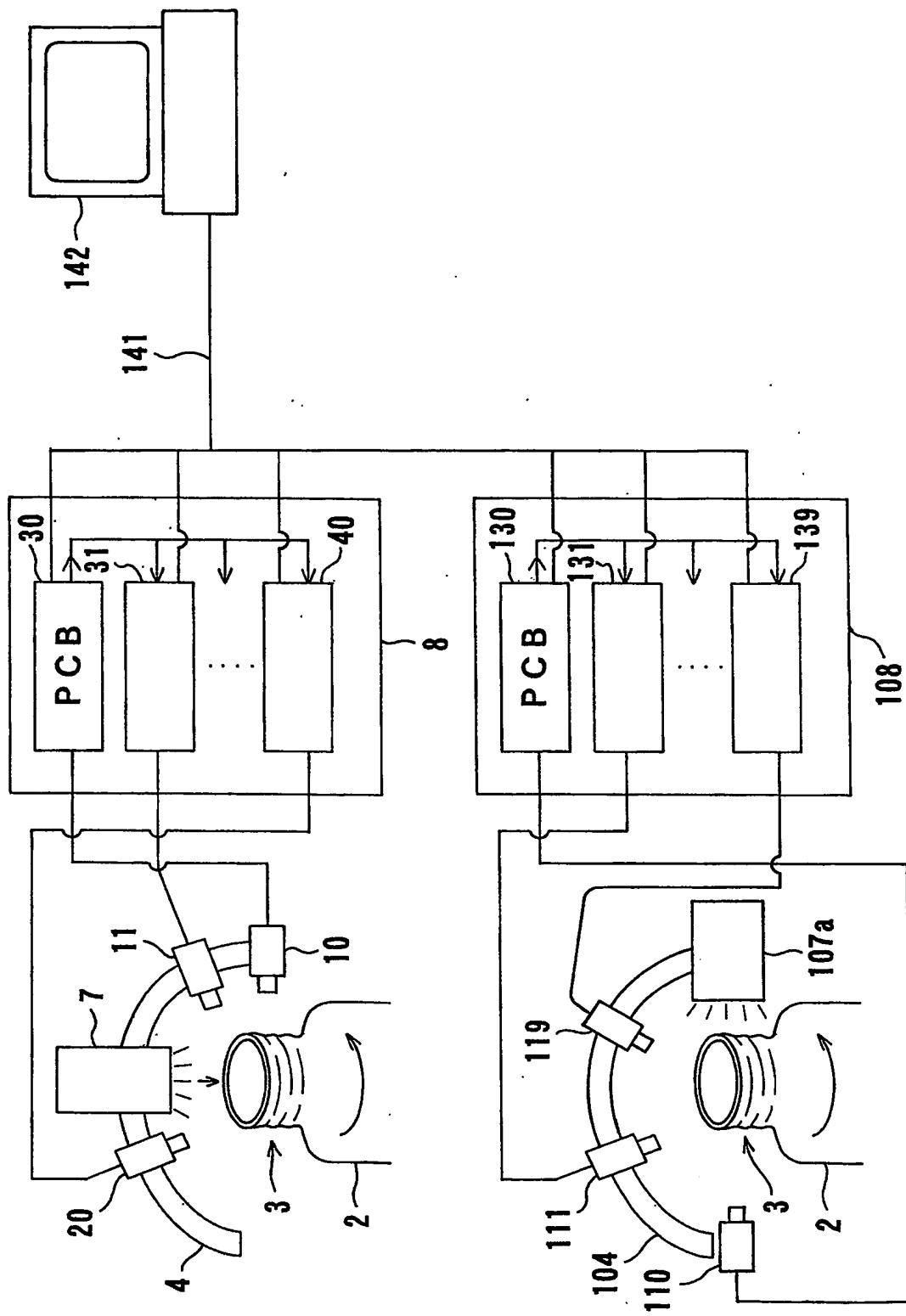
15/16

FIG. 16



16/16

FIG. 17



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/10838

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
Int.Cl<sup>7</sup> G01N21/896

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>7</sup> G01N21/84-21/958

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 63-277960 A (Shokuhin Sangyo Online Sensor Gijutsu Kenkyu Kumiai), 15 November, 1988 (15.11.88), Page 1, lower left column; Figs. 1, 2 (Family: none)	1-7
A	JP 10-157798 A (KIRIN TECHNO-SYSTEM CORP.), 16 June, 1998 (16.06.98), Descriptions; Par. Nos. [0008] to [0012]; Figs. 1 to 3 (Family: none)	1-7
A	JP 2001-221748 A (Owens-Brockway Glass Container), 17 August, 2001 (17.08.01), Full text; Figs. 1 to 27 & US 6104482 A & EP 1106993 A2	1-7

Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"B" earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 24 December, 2002 (24.12.02)	Date of mailing of the international search report 14 January, 2003 (14.01.03)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. C17 G01N 21/896

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. C17 G01N 21/84-21/958

## 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2002年
日本国登録実用新案公報	1994-2002年
日本国実用新案登録公報	1996-2002年

## 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 63-277960 A (食品産業オンラインセンサー技術 研究組合) 1988. 11. 15, 第1頁左下欄, 第1, 2図 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 10-157798 A (株式会社キリンテクノシステム) 1998. 06. 16, 明細書段落0008-0012, 第1-3 図 (ファミリーなし)	1-7

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」同一パテントファミリー文献

## 国際調査を完了した日

24. 12. 02

## 国際調査報告の発送日

14.01.03

## 国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

## 特許庁審査官 (権限のある職員)

菊井 広行

2W 7324

(印)

(印)

電話番号 03-3581-1101 内線 3290

C (続き) 関連すると認められる文献		関連する 請求の範囲の番号
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	
A	JP 2001-221748 A (オウェエンス ブロックウェイ グラス コンテナーインコーポレイテッド) 2001.08.17, 全文, 第1-27図 & US 6104482 A & EP 1106993 A2	1-7